01

Экспериментальное исследование валентной зоны сплавов Ti(NiCu) с различным составом и кристаллической структурой

© Б.В. Сеньковский¹, Д.Ю. Усачёв¹, А.В. Фёдоров¹, А.В. Шеляков², В.К. Адамчук¹

¹ Санкт-Петербургский государственный университет,

Санкт-Петербург, Россия

² Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ",

Москва, Россия

E-mail: senkovskiy@gmail.com

(Поступила в Редакцию 29 декабря 2011 г.)

Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии исследована плотность электронных состояний валентной зоны сплавов Ti(NiCu) с различной кристаллической структурой и элементным составом. Установлено, что изменение кристаллического состояния при мартенситном превращении и при переходе из аморфного состояния в кристаллическое не меняет распределения плотности электронных состояний валентной зоны сплавов Ti₅₀Ni₅₀ и Ti₅₀Ni₂₅Cu₂₅. Показано, что изменение элементного состава приводит к существенному перераспределению электронной плотности в сплавах системы Ti₅₀Ni_{50-x}Cu_x (x = 0, 10, 15, 25, 38, 30, 50 at.%). С увеличением концентрации меди в сплавах Ti(NiCu) уменьшается вклад никелевых *d*-состояний в окрестности уровня Ферми, *d*-зона никеля смещается в сторону бо́лыших энергий связи.

Работа поддержана грантами РФФИ № 10-08-00580 и № 12-07-00811-а.

1. Введение

Никелид титана (TiNi) и сплавы на его основе, обладающие эффектом памяти формы (ЭПФ), находят широкое применение в медицине и инженерных областях [1–3]. Большое внимание уделяется изучению электронной связи между атомами в сплавах с ЭПФ и созданию теории, объясняющей закономерности мартенситных превращений в сплавах на микроскопическом уровне через особенности их электронной структуры [4–9]. Электронная структура сплавов с ЭПФ является предметом интенсивного изучения, поскольку этот вопрос находится на стыке фундаментальной науки и практики.

Основой ЭПФ является термоупругое мартенситное превращение, при котором кристаллическая структура материала меняется бездиффузионным образом. Термоупругие свойства сплавов на основе TiNi существенно зависят от элементного состава. Замещение атомов никеля атомами меди в сплавах Ti(NiCu) приводит к изменению пути мартенситного превращения и понижению характеристических температур мартенситных переходов [2]. Естественным становится вопрос: как связаны особенности кристаллического строения и элементный состав сплавов с ЭПФ с особенностями их электронной структуры? Целью настоящей работы является исследование влияния кристаллической структуры и элементного состава на плотность электронных состояний (ПЭС) валентной зоны сплавов Ti(NiCu) методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS).

2. Особенности эксперимента

Экспериментальные данные были получены в центре синхротронного излучения BESSY II (Берлин, Германия)

на российско-германском канале вывода синхротронного излучения с использованием полусферического анализатора Specs Phoibos 150. Базовое давление в исследовательской камере в процессе эксперимента было не выше $1 \cdot 10^{-10}$ mbar.

Особое внимание было уделено подготовке чистых поверхностей образцов. Сплавы Ti(NiCu) склонны к окислению, так как титан является химически очень активным металлом [10]. Подготовка чистых поверхностей образцов проводилась механическим способом в условиях сверхвысокого вакуума (*in situ*) с помощью алмазного надфиля и щеточки из вольфрамовой проволоки. Чистота поверхности образцов контролировалась по интенсивности линий О 1s и С 1s в обзорном фотоэлектронном спектре при энергии возбуждения hv = 1100 eV.

Для изучения зависимости ПЭС от кристаллического строения сплавов с ЭПФ были выбраны аморфные и кристаллические образцы сплавов $Ti_{50}Ni_{25}Cu_{25}$. Для исследования роли элементного состава в ПЭС были выбраны образцы сплавов системы $Ti_{50}Ni_{50-x}Cu_x$ (x = 10, 15, 25, 30, 38 at.%), полученные в аморфном состоянии.

Все образцы сплавов Ti(NiCu) были изготовлены в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" (Москва, Россия) [11]. Сплавы были получены в исходно аморфном состоянии сверхбыстрой закалкой из расплава (методом планарного литья) при скорости охлаждения около 10⁶ K/s [10,11].

Подвергнутые кристаллизации сплавы Ti₅₀Ni₅₀ и Ti₅₀Ni₂₅Cu₂₅ обладали способностью к термоупругим мартенситным превращениям. Идентификация кристаллических фаз образцов проводилась с помощью

рентгеновского фазового анализа на порошковом дифрактометре ДРОН-3 с использованием фокусировки по методу Брэгга–Брентано (на отражение). Характеристические температуры мартенситных переходов в сплавах Ti₅₀Ni₅₀ и Ti₅₀Ni₂₅Cu₂₅ были получены методом дифференциальной сканирующей калориметрии в лаборатории прочности материалов Санкт-Петербургского государственного университета.

В качестве реперов были взяты образцы сверхчистых металлов (99,99%) — никеля и меди.

3. Экспериментальные результаты

3.1. Плотность электронных состояний в валентной зоне сплавов $Ti_{50}Ni_{50}$ и $Ti_{50}Cu_{50}$. Рассмотрим изменения в спектрах XPS валентной зоны чистых металлов никеля и меди при образовании бинарных эквиатомных сплавов $Ti_{50}Ni_{50}$ и $Ti_{50}Cu_{50}$. Никель и медь имеют гораздо более заполненную *d*-оболочку, чем титан. Это должно приводить к существенным изменениям электронной структуры *d*-оболочек никеля и меди при сплавлении с титаном.

Экспериментальные фотоэлектронные спектры валентной зоны сплавов $Ti_{50}Ni_{50}$, $Ti_{50}Cu_{50}$ и чистых Ni и Cu приведены на рис. 1. Выбор энергии фотонов равной 600 eV обусловлен компромиссом между высокой интенсивностью сигнала и большей чувствительностью к электронной структуре объема, а не поверхности образцов. Спектры Ni и Cu нормированы на концентрацию никеля и меди в сплавах $Ti_{50}Ni_{50}$ и $Ti_{50}Cu_{50}$. Стрелками на рис. 1 отмечено положение главного максимума в спектрах. Основной вклад в XPS-спектры валентной

Основные особенности *d*-зон никеля и меди в чистых металлах и сплавах Ti₅₀Ni₅₀, Ti₅₀Cu₅₀

Материал	Положение центроида, eV	FWHM главного максимума, eV
Ni	1.4 ± 0.1	2.25
Cu	3.2 ± 0.1	2.3
Ti50Ni50	1.8 ± 0.1	2.2
Ti50Cu50	3.72 ± 0.1	1.93

зоны сплавов Ti₅₀Ni₅₀ и Ti₅₀Cu₅₀ вносят 3*d*-электроны никеля и меди соответственно. Это связано с тем, что сечения фотоионизации оболочек Ni 3d и Cu 3d значительно превосходят сечения фотоионизации оболочек Ni 4s, Cu 4s, Ti 3d и Ti 4s. Соотношение сечений фотоионизации для энергии фотонов 600 eV: $\sigma(\text{Ti} 3d)$: $\sigma(\text{Ti} 4s)$: $\sigma(\text{Ni} 3d)$: $\sigma(\text{Ni} 4s)$: $\sigma(\text{Cu} 3d)$: $\sigma(\text{Cu} 4s) = 0.005$: 0.003: 0.115: 0.004: 0.164: 0.0015 [12]. Поэтому положение главного максимума в спектрах валентной зоны сплавов Ті₅₀Ni₅₀ и Ті₅₀Cu₅₀ отражает положение *d*-зон никеля и меди соответственно. Спектры валентной зоны чистых металлов Ni и Cu в отличие от спектров сплавов Ti₅₀Ni₅₀ и Ti₅₀Cu₅₀ имеют несимметричный вид, поэтому в данном случае корректнее говорить не о положении максимумов, отражающих плотность *d*-состояний никеля и меди в валентной зоне, а о положении центров тяжести (центроидов) *d*-зон никеля и меди. В таблице приведены основные характеристики *d*-зон никеля и меди в чистых элементах и сплавах: положение центроида валентной зоны и ширина на половине высоты главного максимума (FWHM). Положение центроида валентной зоны вычис-



Рис. 1. Спектры XPS валентной зоны чистого никеля и сплава $T_{i_{50}}N_{i_{50}}(a)$ и чистой меди и сплава $T_{i_{50}}Cu_{50}(b)$. Спектры чистых металлов нормированы на концентрацию Ni и Cu в сплавах $T_{i_{50}}N_{i_{50}}$ и $T_{i_{50}}Cu_{50}$, hv = 600 eV.

лялось по площади под спектром, оставшейся после вычитания фона. Фон экстраполировался линейно. В чистой меди 3*d*-зона заметно шире, чем в сплаве $Ti_{50}Cu_{50}$, тогда как в чистом никеле 3*d*-зона лишь немного шире, чем в сплаве $Ti_{50}Ni_{50}$. Чем у́же энергетическая зона, тем более локализованы электроны в пространстве. Поэтому значительное сужение *d*-зоны меди при сплавлении с титаном свидетельствует о большей локализации *d*-электронов меди в сплаве $Ti_{50}Cu_{50}$ по сравнению с чистым металлом. Центроиды *d*-зон (см. таблицу) меди и никеля смещаются в сторону больших энергий связи при образовании сплавов $Ti_{50}Ni_{50}$ и $Ti_{50}Cu_{50}$ на 0.4 и 0.5 eV соответственно.

Описанное поведение 3d-зон никеля и меди при образовании сплавов с титаном в целом согласуется с результатами, полученными в работах [7,8,13]. В настоящей работе особое внимание уделено такому важному параметру, определяющему физические свойства материала, как электронная плотность в окрестности уровня Ферми (обозначенного на рис. 1 как $E_{\rm F}$). Интенсивность в спектрах XPS напрямую зависит от распределения электронной плотности. В сплаве Ti₅₀Ni₅₀ интенсивность спектра XPS на уровне Ферми ниже, чем в чистом никеле, тогда как в сплаве Ті₅₀Си₅₀ интенсивность спектра на уровне Ферми выше, чем в чистой меди. Это объясняется тем, что в чистом никеле электронная плотность валентной зоны сосредоточена в окрестности уровня Ферми, при сплавлении с титаном смещение 3d-зоны никеля приводит к уменьшению электронной плотности никелевых состояний в окрестности уровня Ферми. В чистой меди 3d-зона энергетически отдалена от уровня Ферми, и вклад *d*-электронов меди на уровне Ферми незначителен. При образовании сплава Ті50Си50 в окрестности уровня Ферми появляется вклад титановых *d*-состояний, что приводит к увеличению интенсивности спектра на уровне Ферми. Анализ ПЭС на уровне Ферми в сплавах Ti(NiCu) приведен далее.

В спектрах XPS валентной зоны никеля и сплава $Ti_{50}Ni_{50}$ присутствует сателлит, отмеченный на рис. 1. Данный сателлит отвечает конечному состоянию с двумя вакансиями в никелевой *d*-зоне после фотоэмиссии — состоянию с электронной конфигурацией $3d^84s^2$ [14]. При образовании сплава $Ti_{50}Ni_{50}$ никелевый сателлит сдвигается в сторону больших энергий связи примерно на 1 eV. Это указывает на увеличение энергии конечного состояния $3d^84s^2$ в сплаве по сравнению с чистым никелем.

3.2. Плотность электронных состояний в валентной зоне сплавов $Ti_{50}Ni_{50}$ и $Ti_{50}Cu_{50}$ с различным кристаллическим строением. Рассмотрим, какую роль играет кристаллическое состояние сплавов Ti(NiCu) в распределении электронной плотности в валентной зоне. Сплавы $Ti_{50}Ni_{50}$ и $Ti_{50}Cu_{50}$ обладают способностью к термоупругим мартенситным превращениям, т.е. эти сплавы могут иметь различную кристаллическую структуру при разных температурах. Это подходящие объекты для анализа влияния различной кристаллической структуры на ПЭС валентной зоны.



Рис. 2. *a*) Спектры XPS образца сплава $Ti_{50}Ni_{50}$ в аморфном состоянии и образца кристаллизованного сплава $Ti_{50}Ni_{50}$ в аустенитной (*B*2) и мартенситной (*B*19') фазах, hv = 600 eV. Разности приведенных спектров XPS для фаз *B*2 и *B*19' (*I*) и для фазы *B*2 и аморфной фазы (2).

Спектры XPS валентной зоны образцов сплава $Ti_{50}Ni_{50}$ в аморфном и кристаллическом состояниях приведены на рис. 2, *а*. Аморфное состояние сплава означает отсутствие упорядоченной кристаллической структуры. Кристаллическому сплаву $Ti_{50}Ni_{50}$ на рис. 2, *а* отвечают два спектра в разных кристаллических состояниях: с кубической решеткой типа *B*2 (высокотемпературная фаза — аустенит) и с моноклинной решеткой типа *B*19' (низкотемпературная фаза — мартенсит). На рис. 2, *b* приведены разности спектров XPS сплава $Ti_{50}Ni_{50}$ в различных фазах (*B*2 и *B*19'; *B*2 и аморфной фазе).

Спектр кристаллического образца $Ti_{50}Ni_{50}$ в мартенситной фазе B19' был получен при комнатной температуре. Обратный мартенситный переход в $Ti_{50}Ni_{50}$ осуществлялся непосредственно в измерительной камере (*in situ*) нагреванием образца выше температуры конца перехода B19'-B2, равной 54° С, после чего был измерен спектр XPS образца $Ti_{50}Ni_{50}$ в аустенитной фазе B2. Разность спектров сплава $Ti_{50}Ni_{50}$ с различными кристаллическими состояниями незначительна — практически на уровне шума (рис. 2, b). Это свидетельствует о том, что структура XPS спектров, отражающая ПЭС валентной зоны, для сплава $Ti_{50}Ni_{50}$ не зависит от его кристаллического состояния.

На рис. 3, а представлены спектры XPS валентной зоны двух образцов сплава Ti₅₀Ni₂₅Cu₂₅ в аморфном и кри-



Рис. 3. *а*) Спектры XPS образца сплава $Ti_{50}Ni_{25}Cu_{25}$ в аморфном состоянии и образца кристаллизованного сплава $Ti_{50}Ni_{25}Cu_{25}$ в аустенитной (*B*2) и мартенситной (*B*19) фазах, hv = 600 eV. *b*) Разности приведенных спектров XPS для фаз *B*2 и *B*19 (*1*) и для фазы *B*2 и аморфной фазы (*2*).

сталлическом состояниях. Образцу сплава $Ti_{50}Ni_{25}Cu_{25}$ в кристаллическом состоянии отвечают два спектра: в аустенитной фазе *B*2 и мартенситной фазе *B*19. Исходно при комнатной температуре кристаллический образец $Ti_{50}Ni_{25}Cu_{25}$ находился в низкотемпературном состоянии с орторомбической решеткой *B*19, перевод в высокотемпературную фазу *B*2 осуществлялся путем нагревания образца в измерительной камере до температуры выше температуры конца обратного мартенситного перехода, равной 50°C.

В спектре тройного сплава $Ti_{50}Ni_{25}Cu_{25}$ присутствуют два пика, отмеченные пунктирными линиями на рис. 3, *a*, которые генетически связаны с *d*-зонами никеля и меди. Поскольку в XPS-спектрах двойных сплавов $Ti_{50}Ni_{50}$ и $Ti_{50}Cu_{50}$ главный максимум, определяющий положение *d*-зон никеля и меди, имеет симметричный вид, положение главного максимума практически совпадает с центроидом *d*-зон никеля и меди. В сплавах Ti(NiCu)положения *d*-зон никеля и меди также можно определять по положению соответствующих максимумов. Энергетическое положение *d*-зон никеля и меди не зависит от кристаллического состояния сплава $Ti_{50}Ni_{25}Cu_{25}$. Разности спектров XPS сплава $Ti_{50}Ni_{25}Cu_{25}$ в фазах *B*2 и *B*19, а также в фазе *B*2 и аморфной фазе, приведенные на рис. 3, *b*, малы (практически на уровне шума). Это указывает на то, что структура XPS-спектров валентной зоны сплава $Ti_{50}Ni_{25}Cu_{25}$ также не зависит от кристаллического состояния. Можно заключить, что перераспределение электронной плотности в валентной зоне сплавов $Ti_{50}Ni_{50}$ и $Ti_{50}Ni_{25}Cu_{25}$ при смене кристаллического состояния настолько незначительно, что его невозможно обнаружить с помощью метода XPS.

3.3. Плотность электронных состояний в валентной зоне сплавов $Ti_{50}Ni_{50-x}Cu_x$ различного состава. Далее изложены результаты исследования спектров XPS валентной зоны сплавов $Ti_{50}Ni_{50-x}Cu_x$ с различным соотношением меди и никеля, полученные с целью выяснения влияния элементного состава на ПЭС валентной зоны тройных сплавов Ti(NiCu).

На рис. 4 приведены спектры XPS сплавов системы $Ti_{50}Ni_{50-x}Cu_x$ (x = 10, 15, 25, 30, 38 at.%). Концентрация титана в сплавах одинакова (50 at.%), меняется только соотношение Ni и Cu. Все образцы тройных сплавов были взяты в аморфном состоянии. Спектры нормированы на концентрацию титана по пику Ті $2p_{3/2}$. Вертикальными метками на рис. 4 отмечены положения максимумов, генетически связанных с 3*d*-зонами никеля и меди. По мере увеличения концентрации меди растет интенсивность пика, связанного с *d*-зоной меди, и уменьшается интенсивность пика, связанного с *d*-зоной никеля. Как обсуждалось выше, положение максимумов в спектрах валентной зоны сплавов Ti(NiCu) совпадает с положениями центроидов *d*-зон никеля и меди, поэтому можно отождествлять эти максимумы с энергетическим положением d-зон никеля и меди в тройных сплавах с титаном. На рис. 5 представлено энергетическое положение *d*-зон никеля и меди в сплавах Ti₅₀Ni_{50-x}Cu_x в зависимости от состава. В рассмотрение включены и двойные сплавы Ti50Ni50 и Ti50Cu50. Видно, что по



Рис. 4. Спектры XPS образцов сплавов $T_{i_{50}}N_{i_{50}-x}Cu_{x}$ (x = 10, 15, 25, 30, 38 at.%), $h\nu = 600$ eV.



Рис. 5. Энергетическое положение 3d-зон никеля и меди в зависимости от состава сплава системы $Ti_{50}Ni_{50-X}Cu_X$ (x = 0, 10, 15, 25, 30, 38, 50 at.%).



Рис. 6. Интенсивность сигнала в спектрах XPS валентной зоны на уровне Ферми в сплавах системы $Ti_{50}Ni_{50-x}Cu_x$ (x = 0, 10, 15, 25, 30, 38, 50 at.%).

мере увеличения концентрации меди *х d*-зона никеля все больше смещается в сторону бо́льших энергий связи, отдаляясь от уровня Ферми, а *d*-зона меди — в сторону меньших энергий связи.

Рассмотрим, как меняется электронная плотность на уровне Ферми в сплавах $Ti_{50}Ni_{50-x}Cu_x$ в зависимости от концентрации никеля и меди. На рис. 6 представлена интенсивность сигнала в спектрах XPS исследуемых сплавов на уровне Ферми, которая убывает при уменьшении концентрации никеля. Поскольку концентрация титана в сплавах одинакова, снижение интенсивности на уровне Ферми в спектрах по мере уменьшения концентрации никеля может быть связано только с убыванием вклада никелевых *d*-состояний в окрестности уровня Ферми. Вкладом *sp*-состояний меди на уровне Ферми можно

пренебречь ввиду малого значения сечения фотоионизации $\sigma(\mathrm{Cu4}s).$

Это свидетельсвует о том, что, несмотря на смещение *d*-зоны Ni в сторону больших энергий связи при сплавлении с титаном, вклад *d*-электронов никеля в электронную плотность в окрестности уровня Ферми остается существенным. Вклад *d*-состояний никеля на уровне Ферми постепенно уменьшается при уменьшении концентрации никеля и увеличении концентрации меди в сплавах Ti(NiCu).

4. Заключение

Формирование плотности электронных состояний валентной зоны в сплавах Ti(NiCu) происходит в основном за счет *d*-состояний меди и никеля. Сравнение спектров XPS сплавов Ti₅₀Ni₅₀ и Ti₅₀Cu₅₀ со спектрами чистых Ni и Cu показало, что распределение электронной плотности d-состояний никеля и меди претерпевает значительные изменения при образовании сплавов с титаном (см. таблицу). Присутствие в окрестности уровня Ферми *d*-состояний титана в сплаве Ti₅₀Cu₅₀ приводит к увеличению интенсивности сигнала в спектре XPS на уровне Ферми по сравнению с Си. В сплаве Ti₅₀Ni₅₀ смещение *d*-зоны никеля в сторону бо́льших энергий связи по сравнению с чистым металлом приводит к уменьшению электронной плотности никелевых *d*-состояний на уровне Ферми и соответственно к уменьшению интенсивности сигнала в спектре XPS на уровне Ферми.

Изменение кристаллической структуры при мартенситном переходе и при переходе из аморфного состояния в кристаллическое не приводит к перераспределению электронной плотности валентной зоны сплавов $Ti_{50}Ni_{50}$ и $Ti_{50}Ni_{25}Cu_{25}$.

В спектрах XPS валентной зоны тройных сплавов $Ti_{50}Ni_{50-x}Cu_x$ различного состава (x = 10, 15, 25, 30, 38 at.%) присутствуют два максимума, генетически связанные с *d*-состояниями никеля и меди. Энергетическое положение *d*-зон никеля и меди монотонно зависит от концентрации этих элементов в сплаве. С увеличением концентрации меди *d*-зона никеля все больше смещается в сторону бо́льших энергий связи, а *d*-зона меди — в сторону меньших энергий связи. Вклад никелевых *d*-состояний в спектр XPS и электронную плотность на уровне Ферми падает при увеличении концентрации меди в сплавах $Ti_{50}Ni_{50-x}Cu_x$. Поэтому при больших концентрациях меди в сплавах Ti(NiCu) за интенсивность в окрестности уровня Ферми отвечают в основном *d*-состояния титана и *sp*-состояния меди.

Представленные результаты свидетельствуют о том, что элементный состав играет большую роль в распределении электронной плотности валентной зоны сплавов Ti(NiCu). В частности, это проявляется в изменении ПЭС на уровне Ферми. При изменении кристаллической структуры в сплавах Ti(NiCu) электронная плотность на уровне Ферми не меняется. Авторы выражают благодарность Н.Н. Ресниной и сотрудникам лаборатории прочности материалов СПбГУ за помощь в идентификации кристаллических фаз образцов и определении температур мартенситных переходов.

Список литературы

- [1] K. Otsuka, C.V. Wayman, Shape memory materials. Cambridge University Press, Cambridge, UK (1998). 248 p.
- [2] K. Otsuka, X. Ren. Progr. Mater. Sci. 50, 511 (2005).
- [3] В.Э. Гюнтер, В.Н. Ходоренко, Ю.Ф. Ясенчук, Т.Л. Чекалкин. Никелид титана: медицинский материал нового поколения. Изд-во МИЦ, Томск (2006). 296 с.
- [4] J.M. Zhang, G.Y. Guo. Phys. Rev. Lett. 78, 4789 (1997).
- [5] J. Cai, D.S. Wang, S.J. Liu, S.Q. Duan, B.K. Ma. Phys. Rev. B 60, 15691 (1999).
- [6] J.C. Fuggle, F.U. Hillebrecht, R. Zeller, Z. Zołnierek, P.A. Bennett, Ch. Freiburg. Phys. Rev. B 27, 2145 (1983).
- [7] S. Shabalovskaya, A. Narmonev, O. Ivanova, A. Dementjev. Phys. Rev. B 48, 13 296 (1993).
- [8] S.E. Kulkova, D.V. Valujskiy, J.S. Kim, G. Lee, Y.M. Koo. Solid State Commun. 119, 619 (2001).
- [9] P.L. Potapov, S.E. Kulkova, D. Schryvers, J. Verbeeck. Phys. Rev. B 64, 184 110 (2001).
- [10] Б.В. Сеньковский, Д.Ю. Усачев, А.В. Федоров, П.Г. Ульянов, А.А. Ярославцев, О.В. Гришина, А.В. Шеляков, Н.Н. Ситников, А.П. Менушенков, В.К. Адамчук. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 6. 83 (2011).
- [11] A.V. Shelyakov, N.M. Matveeva, S.G. Larin. Shape memory alloys: Fundamentals, modeling and industrial applications. Canadian Inst. of Mining, Metallurgy and Petroleum, Quebec (1999). P. 295.
- [12] J.J. Yeh. Atomic calculation of photoionization cross-sections and asymmetry parameters. Gordon and Breach Sci. Publ., Langhorne, PE, USA (1993); J.J. Yeh, I. Lindau. Atom. Data Nucl. Tabl. **32**, 1 (1985).
- [13] A.A. Chularis, O.V. Kolpacheva, A.B. Kolpachev, U. Gelius, I.Y. Nikiforov. J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 137–140, 475 (2004).
- [14] S. Hüfner. Photoelectron spectroscopy: Principles and applications. Springer, N.Y., USA (2003). 684 p.